

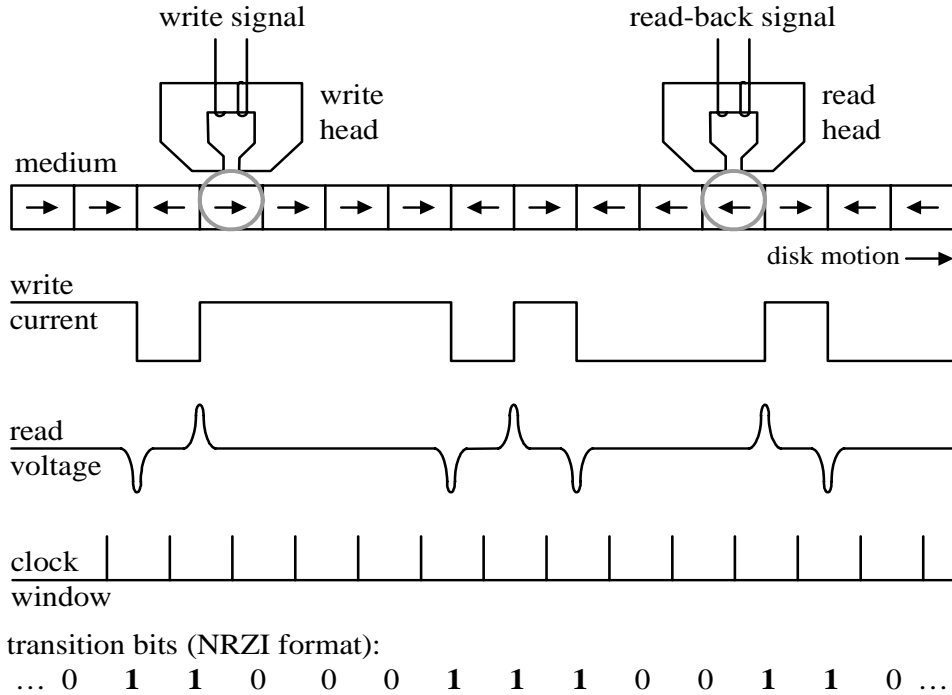
## บทที่ 6

# กระบวนการเขียนและการอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ในบทนี้จะอธิบายถึงหลักการพื้นฐานของกระบวนการเขียนและการอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงภาพรวมของการทำงานของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ว่า แต่ละกระบวนการประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงสถาปัตยกรรมช่องสัญญาณอ่าน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลสัญญาณของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เพราะฉะนั้นเนื้อหาในบทนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำการวิเคราะห์ระบบการประมวลผลสัญญาณของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้ง่ายขึ้น

### 6.1 บทนำ

ในปัจจุบันนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์เคลื่อนที่, เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา, และกล้องถ่ายรูปดิจิทัล เป็นต้น มีความต้องการเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีการบันทึกระบบแม่เหล็กแบบดิจิทัล (digital magnetic recording) ถือได้ว่าเป็น วิธีการหลักที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของงานประยุกต์ (application) ต่างๆ รวมไปถึง ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (hard disk drive), แผ่นบันทึก (floppy disk), และแถบแม่เหล็ก (magnetic tape) อย่างไรก็ตาม ทุกงาน

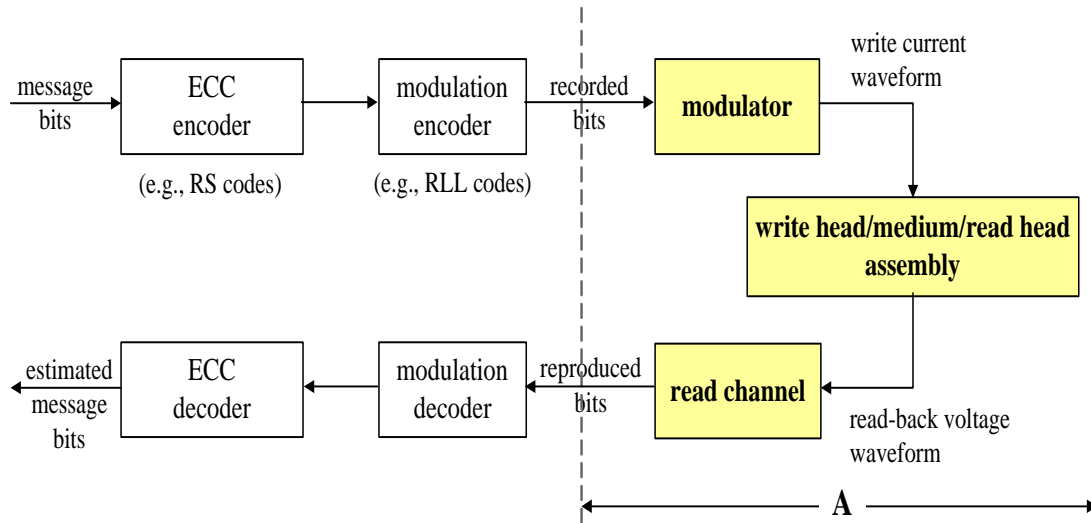


รูปที่ 6.1: หลักการพื้นฐานของการบันทึกในระบบแม่เหล็กที่ใช้เทคโนโลยีการบันทึกแบบแนวนอน

ประยุกต์จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการทำงานเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องกับ หัวอ่าน (read head), หัวเขียน (write head), และสื่อบันทึกแม่เหล็ก (magnetic media) ดังแสดงในรูปที่ 6.1 โดยที่ หัวอ่านและหัวเขียนแบบอินดักทีฟ (inductive head) จะทำมาจากสารแม่เหล็กรูปเกือกม้าที่มีค่าสภาพลบล้างแม่เหล็ก<sup>1</sup> (coercivity) ต่ำ และค่าสภาพให้ซึมผ่านได้ (permeability) สูง [1] โดยจะมีขดลวดพันอยู่รอบๆ ในขณะที่ สื่อบันทึกมักจะทำมาจากสารแม่เหล็กที่มีค่าสภาพลบล้างแม่เหล็กสูง

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายเฉพาะเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล 2 แบบ คือ การบันทึกแบบแนวนอน (longitudinal recording) และการบันทึกแบบแนวตั้ง (perpendicular recording) โดยที่ เทคโนโลยีการบันทึกแบบแนวนอนเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตั้งแต่อดีตจนถึง

<sup>1</sup>ค่าสภาพลบล้างแม่เหล็ก (coercivity) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณสนามแม่เหล็กที่ต้องการใช้ เพื่อจะเปลี่ยนทิศทางสภาพความเป็นแม่เหล็กของบริเวณที่จะบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก



รูปที่ 6.2: แบบจำลองทั่วไปของระบบการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ปัจจุบัน นั่นคือ สภาพความเป็นแม่เหล็ก (magnetization) ของสื่อบันทึกจะขนานกับระนาบของจานบันทึกแม่เหล็ก (magnetic disk) ดังที่แสดงในรูปที่ 6.1 ในขณะที่ เทคโนโลยีการบันทึกแบบแนวตั้งได้เริ่มที่จะนำมาใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในปัจจุบัน<sup>2</sup> กล่าวคือ สภาพความเป็นแม่เหล็กของสื่อบันทึกจะตั้งฉากกับระนาบของจานบันทึกแม่เหล็ก ในปัจจุบันนี้งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบแนวตั้งได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถช่วยเพิ่มขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้หลายสิบเท่า เมื่อเทียบกับการใช้เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบแนวนอน [19]

ระบบการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล (digital data storage system) ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สามารถจำลองเป็นแผนภาพทั่วไปได้ ตามรูปที่ 6.2 เมื่อ บิตข่าวสาร (message bits) จะถูกทำการเข้ารหัสโดย “วงจรเข้ารหัสแก้ไขข้อผิดพลาด (error-correction code (ECC) encoder)” โดยที่ รหัส RS (Reed Solomon code) [42, 43] เป็นรหัสที่นิยมนำมาใช้ในการเข้ารหัสแก้ไขข้อผิดพลาดของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในปัจจุบัน จากนั้น ข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วก็จะถูกทำการเข้ารหัสอีกครั้งหนึ่งด้วย “วงจรเข้ารหัสมอดูเลชัน (modu-

<sup>2</sup>บริษัทฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หลายๆ แห่งได้เริ่มวางจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบันทึกแบบแนวตั้งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาในปี พ.ศ. 2549

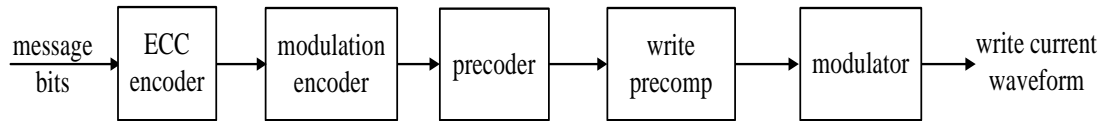
lution encoder)”) เพื่อทำหน้าที่ในการปรับคุณสมบัติของข้อมูลให้เหมาะสมกับช่องสัญญาณของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เช่น ทำให้ลำดับข้อมูลมีรูปแบบตามที่ต้องการ หรือทำให้ลำดับข้อมูลไม่มีส่วนประกอบไฟฟ้ากระแสตรง (d.c. component) เป็นต้น รหัสที่นิยมใช้กันทั่วไปในวงจรเข้ารหัสมอดูเลชัน คือ รหัส RLL (run-length limited code) [44] ข้อมูลเอาต์พุตที่ได้จากวงจรเข้ารหัสมอดูเลชันจะถือว่าเป็นข้อมูลที่จะถูกเขียนเข้าไปในสื่อบันทึก ซึ่งจะเรียกกันว่า “บิตที่จะถูกบันทึก (recorded bit)” หลังจากนั้น บิตที่จะถูกบันทึกก็จะถูกส่งไปยัง “วงจรมอดูเลเตอร์ (modulator)” เพื่อแปลงข้อมูลบิตให้อยู่ในรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าเขียน (write current waveform) จากนั้น รูปคลื่นกระแสไฟฟ้าเขียนก็จะถูกป้อนไปยังหัวเขียน เพื่อทำการเขียนข้อมูลลงในสื่อบันทึก

สำหรับขั้นตอนในการอ่านข้อมูล หัวอ่านจะทำการอ่านข้อมูลจากสื่อบันทึก เมื่อหัวอ่านเคลื่อนที่มาถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นแม่เหล็ก<sup>3</sup> (ดูรูปที่ 6.1) จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสัญญาณรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า ที่เรียกว่า “สัญญาณ read-back” สำหรับรายละเอียดของกระบวนการเขียนและการอ่านข้อมูลจะอธิบายในหัวข้อที่ 6.2 และ 6.3 ตามลำดับ จากนั้น สัญญาณ read-back ก็จะถูกส่งเข้าไปทำการประมวลผลในช่องสัญญาณอ่าน (read channel) ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ วงจรกรองผ่านต่ำ (LPF: low-pass filter), วงจรซิกตัวอย่าง (sampler หรือ analog-to-digital converter), อีควอลไลเซอร์ (equalizer), และวงจรตรวจหา (detector) เป็นต้น โดยข้อมูลเอาต์พุตที่ได้ก็จะถูกทำการถอดรหัสด้วย วงจรถอดรหัสมอดูเลชัน (modulation decoder) และวงจรถอดรหัสแก้ไขข้อผิดพลาด (ECC decoder) เพื่อหาค่าประมาณของบิตข่าวสารที่ต้องการจะนำมาใช้งาน

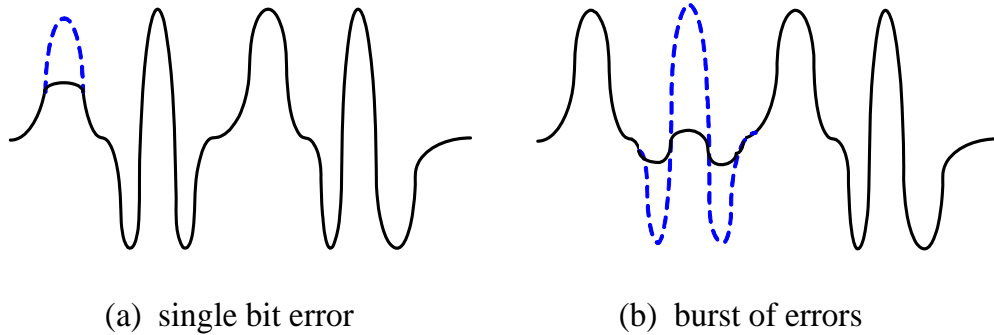
## 6.2 กระบวนการเขียนข้อมูล

รายละเอียดของกระบวนการเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ตามรูปที่ 6.3 โดยที่ แต่ละบล็อกมีหลักการทำงาน ดังต่อไปนี้

<sup>3</sup>ในทางฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นแม่เหล็ก จะถูกแทนด้วยข้อมูลบิต “1” และบริเวณที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นแม่เหล็ก จะถูกแทนด้วยข้อมูลบิต “0” โดยที่ รูปแบบข้อมูลลักษณะนี้จะเรียกกันว่า “รูปแบบ NRZI (non-return-to-zero interleaved)” เมื่อ ข้อมูลบิต “1” หมายถึง มีการเปลี่ยนสถานะ (transition) และ ข้อมูลบิต “0” หมายถึง ไม่มีการเปลี่ยนสถานะ



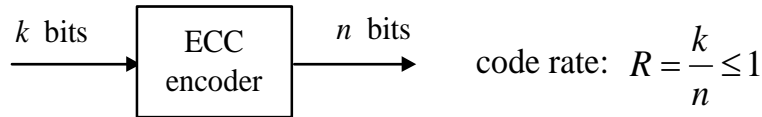
รูปที่ 6.3: แผนภาพกระบวนการเขียนข้อมูล



รูปที่ 6.4: ประเภทของข้อผิดพลาด (a) ข้อผิดพลาดแบบบิตเดียว และ (b) ข้อผิดพลาดแบบหลายบิตติดกัน โดยที่ เส้นปะแสดงรูปร่างของสัญญาณที่ควรจะเป็น เมื่อไม่มีข้อผิดพลาด

### 6.2.1 วงจรเข้ารหัสแก้ไขข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาด (error) ที่เกิดขึ้นบ่อยในระบบการประมวลผลสัญญาณของฮาร์ดดิสก์ไทรฟ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ข้อผิดพลาดแบบบิตเดียว (single bit error) และข้อผิดพลาดแบบหลายบิตติดกัน (burst of errors) ดังแสดงในรูปที่ 6.4 โดยทั่วไป ข้อผิดพลาดแบบบิตเดียวมักจะเกิดจากการแทรกสอด (interference) ของสัญญาณรบกวนที่มีค่าแอมพลิจูดมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทำให้ได้เป็นสัญญาณพัลส์ส่วนเกินหรือสัญญาณพัลส์ที่ถูกกลดทอน ดังแสดงในรูปที่ 6.4(a) โดยที่ เส้นปะ (dashed line) แสดงรูปร่างของสัญญาณที่ควรจะเป็น เมื่อไม่มีข้อผิดพลาด ในขณะที่ ข้อผิดพลาดแบบหลายบิตติดกัน มักจะเกิดจากกรณีที่สื่อบันทึกมีข้อบกพร่อง (defect) เช่น มีรอยขีดข่วน หรือมีสิ่งสกปรกบนสื่อบันทึก เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทำให้เกิดข้อผิดพลาดหลายบิตติดกันที่วงจรรีเซปต์ (receiver) ตามรูปที่ 6.4(b) ในทางปฏิบัติ ข้อผิดพลาดแบบหลายบิตติดกันจะก่อให้เกิดผลเสียหายนับประสิทธิภาพรวมของระบบมากกว่าข้อผิดพลาดแบบบิตเดียว



รูปที่ 6.5: แผนภาพการเข้ารหัสแก้ไขข้อผิดพลาด

รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด (ECC: error-correction code) มีทำหน้าที่ช่วยในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ โดยที่ รหัส RS (Reed Solomon) [44] จะเป็น ECC ประเภทหนึ่งที่นิยมใช้มากในฮาร์ดดิสก์ไครฟ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า รหัส RS มีความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบหลายบิตติดกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับขั้นตอนในการเข้ารหัสที่วงจรรภาคส่ง (transmitter) นั้น วงจรเข้ารหัส ECC (ECC encoder) จะทำการเข้ารหัสข้อมูลที่ละบล็อกๆ ละ  $k$  บิต และได้ข้อมูลเอาต์พุตออกมาที่ละบล็อกๆ ละ  $n$  บิต ตามรูปที่ 6.5 โดยที่ “อัตรารหัส (code rate)” จะนิยามโดย

$$R = \frac{k}{n} \quad (6.1)$$

เนื่องจาก จำนวนบิตเอาต์พุตจะมีมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนบิตอินพุตเสมอ ดังนั้น  $R \leq 1$  เสมอ จากนั้นที่วงจรรภาครับ วงจรถอดรหัส ECC (ECC decoder) ก็จะทำหน้าที่ในการถอดรหัสข้อมูลที่ละบล็อกๆ ละ  $n$  บิต และได้ข้อมูลเอาต์พุตออกมาที่ละบล็อกๆ ละ  $k$  บิต โดยทั่วไปแล้ว ระบบการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลในฮาร์ดดิสก์ไครฟ์จะยอมให้มีอัตราข้อผิดพลาดบิต (BER: bit-error rate)  $BER < 10^{-9}$  เมื่อวัด ณ ด้านขาเข้าของวงจรถอดรหัส ECC

สำหรับความสามารถของรหัส RS ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดจำนวนกี่บิตติดกันนั้น จะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ใช้ในรหัส RS ซึ่งถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์  $(n, k)$  นั่นคือ รหัส RS มีความสามารถที่จะ

- ตรวจหา<sup>4</sup> (detect) ข้อผิดพลาดแบบหลายบิตติดกันที่มีความยาวไม่เกิน  $(n - k)$  บิต
- แก้ไข (correct) ข้อผิดพลาดแบบหลายบิตติดกันที่มีความยาวไม่เกิน  $(n - k)/2$  บิต

ตัวอย่างเช่น รหัส RS แบบ  $(31, 15)$  จะมีความสามารถในการตรวจหาข้อผิดพลาดแบบหลายบิตติด

<sup>4</sup>สามารถที่จะตรวจหาได้ว่า มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นให้ถูกต้องได้

กันที่มีความยาวไม่เกิน  $31 - 15 = 16$  บิต และมีความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบหลายบิต บิตกันที่มีความยาวไม่เกิน  $(31 - 15)/2 = 8$  บิต

โดยสรุปแล้ว ข้อดีของการเข้ารหัส ECC คือ ช่วยทำให้ข้อผิดพลาดในระบบน้อยลง ซึ่งจะส่งผล ทำให้ความน่าเชื่อถือของการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือวงจรถอดรหัส ECC สามารถที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่วงจรถอดรหัสได้อย่างอัตโนมัติ ส่วนข้อเสียของการเข้ารหัส ECC ก็คือ จำนวนบิตเอาต์พุตจะมีมากกว่าจำนวนบิตอินพุต โดยที่ ข้อมูลบิตที่เพิ่มขึ้นมานี้ จะเรียกว่า “บิตส่วนเกิน (redundant bit)” ซึ่งไม่ได้เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ (user) ต้องการจะเก็บเข้าไปในสื่อบันทึก แต่จะเป็นข้อมูลที่มีไว้ช่วยในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่วงจรถอดรหัส ECC ดังนั้น บิตส่วนเกินจะทำให้เกิดการสูญเสียเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลในสื่อบันทึก ตัวอย่างเช่น แทนที่ผู้ใช้จะเก็บข้อมูลข่าวสารได้ 100 บิต ก็อาจจะเก็บข้อมูลข่าวสารได้เพียง 90 บิต เพราะต้องเหลือเนื้อที่ไว้สำหรับเก็บบิตส่วนเกินอีก 10 บิต เพราะฉะนั้น เนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลในสื่อบันทึกจะสูญเสียไป 10% เป็นต้น

### ทำไมการเข้ารหัส ECC จึงช่วยเพิ่มความจุของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ผู้อ่านอาจจะสงสัยว่า ทำไมในระบบการประมวลผลสัญญาณของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จึงยังใช้การเข้ารหัส ECC ทั้งๆ ที่การเข้ารหัส ECC จะทำให้เกิดบิตส่วนเกินขึ้นมาในระบบ ซึ่งจะทำให้สูญเสียเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการในสื่อบันทึก อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว การเข้ารหัส ECC จะช่วยเพิ่มความจุของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้ ดังที่จะอธิบายต่อไปนี้

ให้พิจารณาระบบ 2 ระบบ คือ ระบบ A ซึ่งใช้งานรหัส ECC และระบบ B ซึ่งไม่ใช้งานรหัส ECC ถ้ากำหนดให้รหัส ECC ที่ระบบ A ใช้งาน มีความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจำนวน 1 บิต ต่อข้อมูลหนึ่งบล็อกที่มีขนาด 16 บิต ซึ่งภายในข้อมูลหนึ่งบล็อกจะประกอบไปด้วย ข้อมูลที่ต้องการจำนวน 8 บิต และบิตส่วนเกิน 8 บิต ดังนั้น ระบบ A จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ก็ต่อเมื่อ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบมากกว่าหรือเท่ากับ 2 บิต ถ้าสมมติให้ ความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาด (probability of error) ในระบบมีลักษณะการแจกแจงทวินาม (binomial distribution) และให้  $q_i$  แทนความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้อผิดพลาดจำนวน 1 บิต ของระบบ  $i$  (เมื่อ  $i$  เท่ากับ A หรือ B) เพราะฉะนั้น ความน่าจะเป็นที่ระบบ A จะเกิดข้อผิดพลาด สามารถหาได้จากสมการ (4.39) นั่นคือ

$$P_e \approx \binom{16}{2} q_A^2 (1 - q_A)^{16-2} = 120 q_A^2 (1 - q_A)^{14} \quad (6.2)$$

ถ้ากำหนดให้ อัตราข้อผิดพลาดบิต  $BER = P_e = 10^{-9}$  เป็นระดับที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อแก้สมการ (6.2) แล้ว จะได้  $q_A \approx 3 \times 10^{-6}$  ซึ่งหมายความว่า ระบบ A จะเกิดข้อผิดพลาด ก็ต่อเมื่อ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้อผิดพลาดจำนวน 1 บิต มีค่าเท่ากับ  $3 \times 10^{-6}$  ในทำนองเดียวกัน เนื่องจาก ระบบ B เป็นระบบที่ไม่ใช้รหัส ECC ดังนั้น ระบบ B จะเกิดข้อผิดพลาด ก็ต่อเมื่อ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้อผิดพลาดจำนวน 1 บิต มีค่าเท่ากับ  $q_B = 10^{-9}$

ถ้าสมมติให้ BER ในระบบเกิดจากสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (random noise) เท่านั้น เพราะฉะนั้น อัตราส่วนค่ากำลังเฉลี่ยของสัญญาณที่ต้องการต่อค่ากำลังเฉลี่ยของสัญญาณรบกวน (SNR: signal-to-noise ratio) ที่ระบบต้องการเพื่อให้ได้ BER ตามที่กำหนด สามารถที่จะคำนวณหาได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการให้ระบบ A และ B ยังคงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น ระบบ B (ไม่ใช้รหัส ECC) จะต้องใช้  $BER = q_B = 10^{-9}$  ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ ระบบ B ใช้ SNR = 22 เดซิเบล (dB) ในทำนองเดียวกัน ระบบ A (ใช้รหัส ECC) จะมี  $q_A = 3 \times 10^{-6}$  เพื่อให้ได้  $BER = 10^{-9}$  ก็ต่อเมื่อระบบ A ใช้ SNR = 19 dB (ค่า SNR ที่ใช้จะขึ้นอยู่กับค่า  $q_i$  ไม่ได้ขึ้นกับ BER) ดังนั้น จะถือได้ว่า ระบบ A จะมีอัตราขยาย (gain) เท่ากับ 3 dB เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ B ซึ่งในทางปฏิบัติ ค่าอัตราขยายที่ได้มาจากการใช้รหัส ECC นี้ จะเรียกว่า “อัตราขยายการเข้ารหัส (coding gain)” [42, 43] โดยที่ ค่าอัตราขยายการเข้ารหัสในรูปของ SNR นี้ จะช่วยเพิ่ม “ความหนาแน่นการบันทึก (recording density)” ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้

พิจารณากรณีที่สัญญาณรบกวนหลักที่เกิดขึ้นในระบบ คือ สัญญาณรบกวนสื่อบันทึก (media noise) ในหนังสือ [1] ได้กล่าวว่า “การลดความกว้างของแทร็ก (track width) ลงครึ่งหนึ่ง จะเป็นผลทำให้ระบบสูญเสีย SNR ไป 3 dB” ดังนั้น ถึงแม้ว่า ระบบ A (ใช้รหัส ECC) จะต้องสูญเสียเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไป 50% สำหรับบิตส่วนเกิน แต่เนื่องจาก ระบบ A มีอัตราขยายการเข้ารหัส 3 dB (เมื่อเทียบกับระบบ B) ทำให้สามารถลดความกว้างของแทร็กในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของระบบ A ลงครึ่งหนึ่งได้ ซึ่งก็หมายความว่า ระบบ A จะมีเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น 100% เพราะฉะนั้น อัตราขยายสุทธิที่เกิดจากการใช้รหัส ECC คือ ความจุ (capacity) ของการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จะเพิ่มขึ้นประมาณ  $100\% - 50\% = 50\%$  ดังนั้น จึงสามารถที่จะสรุปได้ว่าการใช้รหัส ECC จะช่วยเพิ่มความจุของการจัดเก็บข้อมูลได้



### แนวโน้มการใช้งานรหัส ECC ในอนาคต

การใช้งานฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในปัจจุบันจะพบว่า วงจรถอดรหัส ECC จะทำงานเป็นอิสระ (independent) กับวงจรตรวจสอบหาสัญลักษณ์ (symbol detector) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า [45] ถ้าออกแบบให้วงจรถอดรหัส ECC และวงจรตรวจสอบหาสัญลักษณ์สามารถทำงานร่วมกันได้ ประสิทธิภาพรวมของระบบที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น แนวโน้มการใช้งานรหัส ECC ในอนาคต ระบบการประมวลผลสัญญาณของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

อาจจะนำเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง วงจรถอดรหัส ECC และวงจรตรวจสอบหาสัญลักษณ์มาใช้งานจริงนั้น มีความเป็นไปได้สูง โดยรหัส ECC ที่จะนำมาใช้นอกเหนือไปจากรหัส RS ได้แก่ รหัส LDPC (low-density parity-check) [46] หรือรหัสเทอร์โบ (turbo code) [47] เป็นต้น

#### 6.2.2 วงจรเข้ารหัสมอดูเลชัน

โดยทั่วไป รหัสมอดูเลชัน (modulation code) จะทำหน้าที่ในการจัดการกับความผิดเพี้ยน (distortion) ของช่องสัญญาณ และสัญญาณรบกวนต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งสัญญาณ สำหรับในระบบการบันทึกแม่เหล็ก (magnetic recording system) รหัสมอดูเลชันจะทำหน้าที่ได้หลายๆ แบบ ได้แก่ ทำให้ส่วนประกอบไฟฟ้ากระแสตรงหมดไป (หรือทำให้เหลือน้อยที่สุด), ช่วยปรับคุณสมบัติของสัญญาณให้เหมาะสมกับช่องสัญญาณ เพื่อทำให้สัญญาณที่ส่งไปมีความผิดเพี้ยนน้อยที่สุด, ช่วยเพิ่มระยะห่างของ “บิตเปลี่ยนสถานะ (transition bit)” ที่จะเขียนลงไปบนสื่อบันทึก, และช่วยลดผลกระทบของการแทรกสอดระหว่างสัญลักษณ์ (ISI: intersymbol interference) เป็นต้น

รหัสมอดูเลชันที่นิยมใช้กันทั่วไปในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คือ รหัส RLL (run-length limited) [44] ซึ่งเป็นรหัสที่ทำหน้าที่ในการกำหนดจำนวนของบิตเปลี่ยนสถานะ บิต “0” และบิต “1” (ตามรูปแบบของ NRZI) ที่เรียงติดกันในลำดับข้อมูลที่ต้องการจะเขียนลงไปบนสื่อบันทึก โดยทั่วไป รหัส RLL จะถูกกำหนดด้วยพารามิเตอร์  $k/n$  ( $d, k$ ) เมื่อ

- พารามิเตอร์  $k$  คือ จำนวนอินพุตบิตที่จะทำการเข้ารหัส 1 ครั้ง
- พารามิเตอร์  $n$  คือ จำนวนเอาต์พุตบิตที่ได้จากการเข้ารหัส 1 ครั้ง (อัตรารหัส =  $k/n$ )
- พารามิเตอร์  $d$  คือ เลขจำนวนเต็ม ซึ่งกำหนดจำนวนของบิต 0 ที่น้อยที่สุด ที่อยู่ระหว่างบิต 1